

2026 1/30 FRI

デジタル情報人材育成講演会

Development of Digital Human Resources Lecture Meeting

— 演題 —

半導体の品質を支える先端テスト技術

現代社会において半導体は、あらゆる製品の中核を担い、安心・安全な社会の実現に不可欠な役割を果たしています。本講演では、特に品質要求が最も厳しい車載半導体を対象に、その品質基準とそれを確保するための最新テスト技術と機能安全などの新しい取り組みについて解説します。

オンライン同時配信

16:00～16:20 開場

16:20～16:25 開会・機構長挨拶

16:25～17:25 講演

ルネサスエレクトロニクス株式会社 エンジニアリンググループ ETDS Division

デジタルバックエンド設計技術部 テストプラットフォーム技術課

Principal EDA Engineer

松嶋 潤 氏

17:25～17:45 質疑応答



Jun Matsushima

主 催：愛媛大学デジタル情報人材育成機構

共 催：愛媛大学理学部・工学部・大学院理工学研究科

会 場：愛媛大学総合情報メディアセンター メディアホール

参加者：学内の教職員・学生、企業・団体

お問い合わせ
お申し込み

愛媛大学 情報推進課

TEL：089-927-8950 住所：790-8577 愛媛県松山市文京町 3

参加登録 URL <https://digital.ins.ehime-u.ac.jp/2174>

参加登録二次元コード



参加費無料



愛媛大学デジタル情報人材育成機構
Institute for Development of Digital Human Resources